(19)日本国特許庁(JP)			(12) 特	許	公	報 (]	B2)	(11)特許番号 特許第	, 第7090248号
(45)発行日	令和4年6月	24日(2022.6.2	4)				(24) 登録 日	令和4年6月10	(177090248) 5日(2022.6.16)
(51)Int.Cl.			ΓI						
G 0 1 K	11/32	(2021.01)	G 0	1 K	11/32		Z		
B 8 2 Y	40/00	(2011.01)	B 8	2 Y	40/00				
G02B	6/02	(2006.01)	G 0 .	2 B	6/02		Α		
G02B	6/44	(2006.01)	G 0 .	2 B	6/02	41	1		
<i>C03C</i>	25/1065	(2018,01)	G 0 .	2 B	6/44	30	1 A		
							請求項の数 5	(全7頁)	最終頁に続く
(21)出願番号	长	顧2019-7239(P	2019-7239)		(73)	导許権者	598123138		
(22)出願日	भ	成31年1月18日	(2019.1.18))			学校法人 創命	町大学	
(65)公開番号		開2020-118460	(P2020-1184	460A)			東京都八王子市	5丹木町1丁目	236番
(43)公開日	셖	和2年8月6日(2	020.8.6)		(73)榫	寺許権者	515117682		
審査請求	日令	和3年7月5日(2	021.7.5)				株式会社コアシ	/ステムジャパ	ン
							東京都八王子市	左入町624	-12
特許法第30条第2項適用 ▲1▼平成30年1月26					(74)∱	代理人	110000800		
日開催 平成29年度情報システム工学専攻修士論文発							特許業務法人會	刘成国際特許事	務所
表会 東京都八王子市丹木町1丁目236番 学校法人					(72)	発明者	西山 道子		
創価大学 ▲2▼平成30年1月19日掲載 http							東京都八王子市	5丹木町1丁目	236番 学
s : //d r	ive, g	oogle, d	com∕fi	l e			校法人創価大学	卢内	
d/1 - 6	BQ8wZ	pZMLcfl	j T S R I	хN	(72))	铯明者	渡辺 一弘		
SO-stS	BrmlF	/view					東京都八王子市校法人創価大学	5丹木町1丁目 2内	236番 学
								最	終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ヘテロコア光ファイバ温度センサの製造方法

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】

光ファイバのヘテロコア部のクラッド層を被覆する貴金属層と、該貴金属層を被覆する 二酸化チタン層とを備えるヘテロコア光ファイバ温度センサの製造方法であって、

該貴金属層の上に該貴金属層を被覆するポリリジン層を形成する工程と、 該ポリリジン層の上に二酸化チタンナノ粒子からなる二酸化チタンナノ粒子被膜を形成 する工程と、

該ポリリジン層を形成する工程と該二酸化チタンナノ粒子被膜を形成する工程とを繰り 返し、複数の該ポリリジン層と該二酸化チタンナノ粒子被膜とが交互に積層された複合積 層体層を形成する工程と、

該複合積層体層が形成された光ファイバを焼成することにより該貴金属層を被覆する二酸化チタン層を形成する工程とを備えることを特徴とするヘテロコア光ファイバ温度センサの製造方法。

【請求項2】

請求項1記載のヘテロコア光ファイバ温度センサの製造方法において、前記二酸化チタンナノ粒子は、5~20nmの範囲の粒子径を備えることを特徴とするヘテロコア光ファ イバ温度センサの製造方法。

【請求項3】

請求項1又は請求項2記載のヘテロコア光ファイバ温度センサの製造方法において、前 記ポリリジン層を形成する工程は、前記光ファイバを5~20ミリモル/リットルの範囲

の濃度を備えるポリリジン溶液に浸漬した後、乾燥して溶媒を除去することにより行うことを特徴とするヘテロコア光ファイバ温度センサの製造方法。

【請求項4】

請求項1乃至請求項3のいずれか1項記載のヘテロコア光ファイバ温度センサの製造方法において、前記二酸化チタンナノ粒子被膜を形成する工程は、前記光ファイバを10~20質量%の範囲の濃度を備える二酸化チタンナノ粒子水分散液に浸漬した後、乾燥することにより行うことを特徴とするヘテロコア光ファイバ温度センサの製造方法。

【請求項5】

請求項1乃至請求項4のいずれか1項記載のヘテロコア光ファイバ温度センサの製造方法において、前記複合積層体層が形成された光ファイバの焼成は、300~600 の範囲の温度で、1~2時間の範囲の時間行うことを特徴とするヘテロコア光ファイバ温度センサの製造方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

[0001]

本発明は、ヘテロコア光ファイバ温度センサの製造方法に関する。

【背景技術】

[0002]

従来、光ファイバのクラッド層が除去されるなどして、コア内伝搬光が光ファイバ外界 に漏洩できる構造において、その漏洩光が発生する光ファイバ線路上の表面に金等の貴金 属からなる貴金属層を形成し、該貴金属層の上に、二酸化チタン等の外界の温度で鋭敏に 屈折率が変化する材料の層を積層した温度センサが知られている(例えば、非特許文献1 参照)。

【 0 0 0 3 】

前記温度センサによれば、光ファイバの伝搬光がクラッド部あるいは光ファイバ外界に 漏洩し、貴金属層との境界面で全反射して生じるエバネッセント波が貴金属層表面の表面 プラズモン波と共鳴を起こし表面プラズモン共鳴(SPR)が誘起される。ここで、SP Rの共鳴波長は外界の屈折率に依存するので、貴金属層の上に積層された二酸化チタン層 の屈折率の温度による変化を共鳴波長の変化として検出することにより、温度を検知する ことができる。

【先行技術文献】

【非特許文献】

[0004]

【非特許文献 1】Anuj K.Sharma., "Theoretical model of a fiber optic remote senso r based on surface plasmon resonance for temperature detection" Optical Fiber Te chnology, 12(2006), pp.87 100

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

[0005]

非特許文献1に記載の温度センサでは、二酸化チタン層の屈折率の変化をSPRの共鳴 波長により検出するために、該二酸化チタン層がある程度の厚さを備える単層の被膜であ ることが好ましいとされており、従来、ゾルゲル法又はスパッタリング法により該二酸化 チタン層を形成することが検討されている。

[0006]

しかしながら、ゾルゲル法では均一な厚さを備える二酸化チタン層を形成することが難 しく、スパッタリング法では装置内を真空にする必要があることから装置が大がかりにな る上、生産効率が低く、成膜に時間がかかるという不都合がある。

【 0 0 0 7 】

本発明は、かかる不都合を解消して、屈折率の変化をSPRの共鳴波長により検出する ために十分な厚さを備える二酸化チタン層を容易に形成することができる伝搬光漏洩を利 10

20

30

用したヘテロコア光ファイバ温度センサの製造方法を提供することを目的とする。 【課題を解決するための手段】

[0008]

かかる目的を達成するために、本発明のヘテロコア光ファイバ温度センサの製造方法は 、光ファイバのヘテロコア部のクラッド層を被覆する貴金属層と、該貴金属層を被覆する 二酸化チタン層とを備えるヘテロコア光ファイバ温度センサの製造方法であって、該貴金 属層の上に該貴金属層を被覆するポリリジン層を形成する工程と、該ポリリジン層の上に 二酸化チタンナノ粒子からなる二酸化チタンナノ粒子被膜を形成する工程と、該ポリリジ ン層を形成する工程と該二酸化チタンナノ粒子被膜を形成する工程とを繰り返し、複数の 該ポリリジン層と該二酸化チタンナノ粒子被膜とが交互に積層された複合積層体層を形成 する工程と、該複合積層体層が形成された光ファイバを焼成することにより該貴金属層を 被覆する二酸化チタン層を形成する工程とを備えることを特徴とする。 【0009】

本発明の製造方法によれば、まず、光ファイバのヘテロコア部のクラッド層を被覆する 貴金属層の上に該貴金属層を被覆するポリリジン層を形成し、次いで、該ポリリジン層の 上に二酸化チタンナノ粒子からなる二酸化チタンナノ粒子被膜を形成する。そして、前記 ポリリジン層を形成する工程と前記二酸化チタンナノ粒子被膜を形成する工程とを繰り返 し、複数の該ポリリジン層と該二酸化チタンナノ粒子被膜とが交互に積層された複合積層 体層を形成する。

[0010]

このとき、前記ポリリジンは正に帯電しており、前記二酸化チタンナノ粒子は負に帯電しているので、該ポリリジンと該二酸化チタンナノ粒子との静電相互作用により、容易に 前記複合積層体層を形成することができる。

[0011]

本発明の製造方法では、次に、複合積層体層が形成された光ファイバを焼成する。この ようにすると、前記ポリリジンが熱分解されて除去される一方、前記二酸化チタンナノ粒 子が焼結されて単層の二酸化チタン層となるので、屈折率の変化をSPRの共鳴波長によ り検出するために十分な厚さを備える二酸化チタン層を得ることができる。

【0012】

本発明の製造方法では、前記二酸化チタンナノ粒子は、5~20nmの範囲の粒子径を 備えるものを用いることができる。

[0013]

また、本発明の製造方法において、前記ポリリジン層を形成する工程は、例えば、前記 光ファイバを5~20ミリモル / リットルの範囲の濃度を備えるポリリジン溶液に浸漬し た後、乾燥して溶媒を除去することにより行うことができる。

【0014】

また、本発明の製造方法において、前記二酸化チタンナノ粒子被膜を形成する工程は、 前記光ファイバを10~20質量%の範囲の濃度を備える二酸化チタンナノ粒子水分散液 に浸漬した後、乾燥することにより行うことができる。

[0015]

本発明の製造方法において、前記複合積層体層が形成された光ファイバの焼成は、30 0~600 の範囲の温度で、1~2時間の範囲の時間行うことが好ましい。前記焼成は 、300 未満の温度で、1時間未満の時間行うと、ポリリジンが残存し、また二酸化チ タンナノ粒子の焼結が十分に行われず二酸化チタン層の強度が低くなるという不都合があ り、600 を超える温度で、2時間を超える時間行うと、光ファイバの強度が保てなく なるという不都合がある。

【図面の簡単な説明】

【0016】

【図1】本発明のヘテロコア光ファイバ温度センサの構成を示す説明図。

【図2】Aは図1のA部を拡大して示す説明的断面図、Bは図2AのB部の製造方法を拡 🤅

10



大して示す説明的断面図。

【図3】本発明の製造方法で得られたヘテロコア光ファイバ温度センサにおけるSPRの 共鳴波長の温度による変化を示すグラフ。

【図4】本発明の製造方法で得られたヘテロコア光ファイバ温度センサにおける温度と光 損失との関係を示すグラフ。

【発明を実施するための形態】

[0017]

次に、添付の図面を参照しながら本発明の実施の形態についてさらに詳しく説明する。 【0018】

図1に示すように、本実施形態のヘテロコア光ファイバ温度センサ1は、ヘテロコア部2を備える光ファイバ3からなり、光ファイバ3は一方の端部が光源4に接続され、他方の端部が受光部5に接続されている。また、受光部5は解析部6に接続されている。光源4は光ファイバ2に光を照射し、受光部5は光ファイバ2を介して伝搬された光を検出する。解析部6は、受光部5で検出された光の波長に対する伝搬光強度スペクトル等の解析を行う。

[0019]

ヘテロコア部2は、図2Aに示すように、コア径50µmのマルチモード光ファイバ1 1の任意の位置に、コア径3µmのシングルモード光ファイバ12を15mmの長さで挿 入し、融着したものである。

【0020】

本実施形態のヘテロコア光ファイバ温度センサ1は、ヘテロコア部2の外周のクラッド 層13を被覆する貴金属層14と、貴金属層14を被覆する二酸化チタン層15とを備え る。

[0021]

次に、本実施形態のヘテロコア光ファイバ温度センサ1の製造方法について説明する。 【0022】

本実施形態の製造方法では、まず、光ファイバ3のヘテロコア部2の外周のクラッド層 13を被覆する貴金属層14を形成する。貴金属層14は、例えば、金又は銀からなり、 高周波スパッタリング装置を用いて円筒形の光ファイバ3の周囲に均一な厚みで成膜する ことにより形成することができる。この結果、貴金属層14は、例えば、厚さ25nmの 金の薄膜からなる。

【 0 0 2 3 】

本実施形態の製造方法では、次に、図2Bに示すように、光ファイバ3の貴金属層14 の上にポリリジン層16を形成する。ポリリジン層16は、ヘテロコア部2の外周に貴金 属層14を備える光ファイバ3をポリリジン溶液に浸漬し、乾燥させて溶媒を除去するこ とにより形成することができる。

[0024]

ポリリジン((C₆H₁₂N₂O)_n、モル質量70000~150000)は、L-リジンの低分子天然ホモポリマーであり、細菌による発酵により生産される。前記ポリリ ジン溶液は、前記ポリリジンを、5~20モル / リットルの範囲の濃度で、溶媒としての 純水に溶解したものである。

【0025】

本実施形態の製造方法では、次に、図2Bに示すように、光ファイバ3のポリリジン層 16の上に二酸化チタンナノ粒子からなる二酸化チタンナノ粒子被膜17を形成する。二 酸化チタンナノ粒子被膜17は、貴金属層14の上にポリリジン層16を備える光ファイ バ3を二酸化チタンナノ粒子水分散液に浸漬し、乾燥させることにより形成することがで きる。

[0026]

前記二酸化チタンナノ粒子水分散液は、5~20nmの範囲の粒子径を備える二酸化チタンナノ粒子を10~20質量%の範囲の濃度で水に分散させたものであり、例えば、テ

10

20

イカ株式会社製微粒子酸化チタン(商品名:TDK - 801)を用いることができる。 【0027】

上述のようにすると、前記ポリリジンは正に帯電しており、前記二酸化チタンナノ粒子 は負に帯電しているので、該ポリリジンと該二酸化チタンナノ粒子との静電相互作用によ り、ポリリジン層16と二酸化チタンナノ粒子被膜17とを単位とする複合積層体層18 を形成することができる。

【0028】

本実施形態の製造方法では、次に、ポリリジン層16の形成と二酸化チタンナノ粒子被 膜17の形成とを相互に繰り返すことにより、複合積層体層18を5~20層、例えば1 4層積層する。

【0029】

本実施形態の製造方法では、次に、5~20層の複合積層体層18が積層された光ファ イバ3を300~600 の範囲の温度で1~2時間の範囲の時間、例えば、500 の 温度で1時間焼成する。このようにすると、複合積層体層18を構成するポリリジン層1 5が熱分解されて除去される一方、二酸化チタンナノ粒子被膜17中の前記二酸化チタン ナノ粒子が焼結されるので、図2Aに示すように、屈折率の変化をSPRの共鳴波長によ り検出するために十分な厚さを備える単層の二酸化チタン層15を得ることができる。 【0030】

次に、本実施形態の製造方法により得られたヘテロコア光ファイバ温度センサ1のヘテ ロコア部2を電気炉内に設置し、電気炉内の温度を100 から300 まで50 毎に 変化させて、光源4から400~1800nmの波長の光を光ファイバ3に入射し、受光 部5で検出された透過光スペクトルを解析部6で測定した。結果を図3に示す。

【0031】

図3から、温度上昇に伴ってスペクトルが短波長側にシフトし、波長800~1200 nmにおいて光強度が減衰することがわかる。

[0032]

次に、波長800~1200nmの100 における光強度の平均値を基準にした温度 に対する光損失の変化を図4に示す。図4から、温度上昇に伴って光損失値が直線的に増 加することが明らかであり、本実施形態の製造方法により得られたヘテロコア光ファイバ 温度センサ1を温度センサとして用いることができることがわかる。

【符号の説明】

【 0 0 3 3 】

 1 ヘテロコア光ファイバ温度センサ、 2 ヘテロコア部、 3 光ファイバ、 1
3 クラッド層、 14 貴金属層、 15 二酸化チタン層、 16 ポリリジン層、 17 二酸化チタンナノ粒子被膜、 18 複合積層体層。

(5)

10





【図2】







FIG.3



フロントページの続き

51)Int.Cl.			FI	
C 0 3 C	25/48	(2006.01)	G 0 2 B 6/44	301B
C 0 3 C	25/46	(2006.01)	G 0 2 B 6/44	331
C 0 3 C	25/42	(2006.01)	C 0 3 C 25/1065	
C 0 3 C	25/26	(2018.01)	C 0 3 C 25/48	
			C 0 3 C 25/46	
			C 0 3 C 25/42	
			C 0 3 C 25/26	

(72)発明者 井田 旬一 東京都八王子市丹木町1丁目236番 学校法人創価大学内 (72)発明者 佐々木 博幸

東京都八王子市左入町624-12 株式会社コアシステムジャパン内

審查官 平野 真樹

(56)参考文献 特開2006-341475(JP,A) 国際公開第2009/119796(WO,A1) Anuj K. Sharma, B.D. Gupta , Theoretical model of a fiber optic remote sensor based on surface plasmon resonance for temperature detection, Optical Fiber Technology, 2006年0 1月

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

G 0 1 K 11/32-11/324 B 8 2 Y 40/00 G 0 2 B 6/02,6/44 C03C 25/00-25/70